## Методика определения спектральных характеристик гиперспектральной съемочной аппаратуры дистанционного зондирования земли

В.И. Заварзин<sup>1</sup>, А.В. Ли<sup>2</sup>

<sup>1</sup> МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия.

<sup>2</sup> НТЦ ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», г. Красногорск, Россия.

Предложена методика определения спектральных характеристик, на основе которой разработана программа для расчета дисперсии, спектрального разрешения и кривизны спектральных линий гиперспектральной съемочной аппаратуры.

## E-mail: dekan.oep@gmail.com

*Ключевые слова*: дистанционное зондирование, гиперспектральная аппаратура, спектральное разрешение, дисперсия.

В соответствии с Федеральной космической программой России в настоящее время происходит наращивание космической группировки спутников с оптико-электронной аппаратурой дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на борту, в том числе гиперспектральной съемочной аппаратурой (ГСА) [1].

Преимуществом ГСА является возможность одновременного получения изображения объекта во множестве узких спектральных каналов, т. е. его спектральной характеристики. За последнее десятилетие создан целый ряд подобных авиационных и космических приборов.

Большинство известных аппаратов для гиперспектральной съемки построено на основе схемы классического спектрометра с входной щелью, коллимирующим и фокусирующим объективами, призменным диспергирующим устройством и матричным фотоприемным устройством (рис. 1). Объектив изображающий (ОИ) формирует движущееся (по направлению *OY*) изображение подстилающей поверхности на входную щель спектрометра, установленную в фокальной плоскости ОИ. Объектив коллимирующий (ОК) образует параллельный пучок лучей от изображения на щели, который раскладывается в спектр с помо-



## Рис. 1. Схема работы прибора

цью диспергирующего устройства (ДУ) и проецируется объективом фокусирующим (ОФ) на фотоприемное устройство (ФПУ). Ширина щели по направлению *ОУ* равна размеру элемента приемника изображения, а по направлению *ОХ* определяется требованием к захвату.

Постановка задачи. В процессе проектирования ГСА после разработки основных схемотехнических и конструктивных решений аппаратуры необходимо оценить их влияние на формирование изображения и измерительные характеристики аппаратуры. Предполагается оптимизация по критерию влияния на качество формируемого изображения — его оптотехнических параметров, которые определяют пространственно-частотные, геометрические и спектрометрические дешифровочные характеристики.

Важной задачей для такой аппаратуры является расчет спектральных тактико-технических характеристик прибора: угловой и линейной дисперсии, спектрального разрешения.

Для решения этих задач необходимо рассчитать ход полихроматического осевого пучка лучей в меридиональной плоскости спектрометра.

Решение задачи. Рассчитаем ход луча света в спектрометре. Расчеты ведутся в правой системе координат (СК) *ОХҮZ* с началом в некоторой точке *O* (0, 0, 0) на оптической оси. Ось *ОХ* параллельна входной щели. Ось *ОZ* совпадает с оптической осью. Ось *OY* дополняет СК *ОХҮZ* до правой. Объективы коллимирующий и фокусирующий рассматриваются как бесконечно тонкие, расположенные в однородной среде. Среды разделены плоскостями (поверхностями призм), развернутыми вокруг осей, параллельных оси *ОХ*. Нормали к плоскостям раздела сред направлены в сторону преломленных лучей. Воздушный промежуток вводится (при необходимости) как очередная среда с  $n_i(\lambda) = 1$ , со своей плоскостью раздела, имеющей свою нормаль.

Рассмотрим преломление монохроматического луча света на какой-либо поверхности раздела сред (рис. 2).\_\_

Орт нормали к *i*-й плоскости раздела —  $\overline{N}_i$ . При развороте плоскости раздела сред на угол  $q_i$  орт нормали будет иметь координаты

$$\boldsymbol{N}_i = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0} \\ -\sin q_i \\ \cos q_i \end{pmatrix},$$

где  $A_i$  — орт преломленного *i*-й (по ходу луча) плоскостью луча.

Угол между падающим лучом и нормалью к поверхности раздела сред можно вычислить по формуле скалярного произведения ортов  $A_{i-1}$  и  $N_i$ :

$$\cos \alpha_{i-1} = \frac{A_{i-1}N_i}{|A_{i-1}||N_i|} = A_{i-1}(x)N_i(x) + A_{i-1}(y)N_i(y) + A_{i-1}(z)N_i(z).$$
(1)



Рис. 2. Преломление луча света на поверхности раздела сред

Согласно закону преломления, известному из геометрической оптики [2], синус угла между преломленным лучом и нормалью рассчитывается по формуле

$$\sin \alpha_i = \frac{n_{i-1}(\lambda)}{n_i(\lambda)} \sin \alpha_{i-1},$$
(2)

где  $\alpha_{i-1}$  — угол между падающим лучом и нормалью в точке падения;  $\alpha_i$  — угол между преломленным лучом и нормалью в точке падения.

Введем вспомогательную СК, в которой орт нормали имеет координаты:

		(0)	
$N_i^N$	=	0	
		(1)	

Матрица направляющих косинусов перехода от основной к вспомогательной СК при развороте плоскости раздела сред на угол  $q_i$ имеет следующий вид [3]:

$$M_{0 \to N}(q_i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos q_i & \sin q_i \\ 0 & -\sin q_i & \cos q_i \end{pmatrix}.$$

Соответственно орт падающего луча имеет координаты в вспомогательной СК:

$$A_{i-1}^{N} = A_{i-1} \times M_{0 \to N}(q_{i}).$$
(3)

Положение ортов  $A_{i-1}$  и  $N_i$  относительно вспомогательной системы координат изображено на рис. 3. Здесь  $N_A$  — общий вектор нормали к плоскости, содержащей орты  $A_{i-1}$  и  $N_i$ ,  $\beta$  — угол между осью  $Y^N$  и вектором  $N_A$  в плоскости  $X^N O Y^N$ . Координаты орта  $A_{i-1}$  во вспомогательной системе координат определяются по формуле

$$\boldsymbol{A}_{i-1}^{N} = \begin{pmatrix} \sin \alpha_{i-1} \cos \beta \\ \sin \alpha_{i-1} \sin \beta \\ \cos \alpha_{i-1} \end{pmatrix}.$$
 (4)

Приравнивая координаты по соответствующим осям к значениям, полученным по формуле (3), находим угол β.

По закону преломления преломленный луч лежит в одной плоскости вместе с падающим лучом и нормалью к поверхности раздела сред в точке падения. Поэтому, подставив в формулу (4) вместо  $\alpha_{i-1}$  значение угла  $\alpha_i$ , получим координаты орта  $A_i$  во вспомогательной системе координат:

 $A_i^N = \begin{pmatrix} \sin \alpha_i \cos \beta \\ \sin \alpha_i \sin \beta \\ \cos \alpha_i \end{pmatrix}.$ 



Рис. 3. Расположение ортов  $A_{i-1}$ и  $N_i$  в вспомогательной СК

Вычислим координаты орта преломленного луча в основной СК:

$$A_i = A_i^N \times M_{0 \to N}^{-1}(q_i), \tag{5}$$

где  $M_{0\to N}^{-1}(q_i)$  — обратная матрица направляющих косинусов из выражения (3).

В диспергирующем устройстве возможно применение автоколлимационных или ломающих оптическую ось плоских зеркал.

В случае отражения света от зеркальной поверхности орт нормали будет направлен в сторону отраженного луча (рис. 4).

Орт нормали при развороте зеркальной поверхности на угол  $q_i$  имеет следующий вид:

	$\begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$	
$N_i =$	$\sin q_i$	
	$\left(-\cos q_i\right)$	

Согласно закону отражения направление распространения луча после отражения меняется на противоположное и угол отражения по абсолютному значению равен углу падения. Падающий и отраженный лучи вместе с нормалью к точке падения лежат в одной плоскости. Из этого следует, с учетом расположения векторов в основной СК (см. рис. 4), что угол между ортом нормали и отраженным лучом вычисляется по формуле

$$\alpha_i = \pi - \alpha_{i-1}.\tag{6}$$

В остальном расчет координат орта отраженного луча выполняется так же, как и расчет луча при преломлении.

Задавая входной луч, как  $A_0 = A_{BX}$  и производя последовательно расчет хода луча на каждой поверхности раздела сред, определяем координаты на выходе диспергирующего устройства  $A_{Bbix}$ .



Для определения основных спектральных характеристик спектрометра рассчитаем ход полихроматического осевого пучка лучей в меридиональной плоскости  $A_{\text{мерид}}(\lambda)$ .

Угловая дисперсия в области  $\Delta \lambda$  длины волны  $\lambda$  вычисляется по формуле:

$$D_{\varphi}(\lambda) = \frac{\arccos(A_{\lambda+\Delta\lambda}(z)) - \arccos(A_{\lambda}(z))}{\Delta\lambda},$$
(7)

где  $A_{\lambda}(z)$  — значение координаты луча света длиной волны  $\lambda$  на выходе диспергирующего устройства по оси *OZ*;  $\Delta \lambda$  — приращение длины волны.

Линейная дисперсия рассчитывается из угловой по формуле

$$D_l(\lambda) = f'_{\phi} \tan(D_{\phi}(\lambda)), \qquad (8)$$

где  $f'_{\phi}$  — фокусное расстояние фокусирующего объектива.

Спектральное разрешение аппаратуры можно определить как произведение полуширины аппаратной функции для каждой длины волны на величину обратной линейной дисперсии [4]:

$$\delta \lambda = \Delta y(\lambda) \frac{1}{D_l(\lambda)},\tag{9}$$

где  $\Delta y(\lambda)$  — полуширина спектральной аппаратной функции.

Еще одной важной характеристикой ГСА является кривизна спектральных линий, т. е. изображения входной щели в плоскости ФПУ аппаратуры оказываются искривленными в зависимости от длины волны [4].

Кривизна спектральной линии на длине волны  $\lambda$  определяется расчетом хода монохроматического пучка лучей, равномерно распределенных по полю от одного края входной щели до другого. Полученный набор точек (*X*, *Y*) пересечения лучей с плоскостью изображения аппроксимируется полиномом второй степени:

$$Y = AX^2 + BX + C, (10)$$

где *А*, *В*, *С* — коэффициенты полинома вычисляются методом наименьших квадратов.

Формула (10) представляет собой уравнение спектральной линии на длине волны λ в плоскости изображения. Максимально допустимая кривизна оценивается по стрелке прогиба кривой:

$$S_y = Y_{\kappa p} - Y_{\mu},$$

где *Y*<sub>кр</sub> и *Y*<sub>ц</sub> — координаты пересечения главного и крайнего лучей с плоскостью изображения.

**Пример.** По данной методике были рассчитаны спектральные характеристики гиперспектральной аппаратуры, созданной на Красногорском заводе им. С.А. Зверева.

Аппаратура работает в диапазоне 0,4...0,95 мкм со спектральным разрешением 5...10 нм. В результате проработок рабочий спектральный диапазон был разбит на два поддиапазона с границами: 0,40...0,65 мкм с  $\lambda_0 = 0,47$  мкм, геометрической серединой спектра поддиапазона ВД1 и ВД2 и канал ВД1; 0,63...0,95 мкм ( $\lambda_0 = 0,73$  мкм).

Приемники в каналах ВД1 и ВД2 — кадровые матрицы формата 1024 × 256 элементов с размерами элемента дискретизации 18 × 18 мкм.

В спектрометре аппаратуры используется автоколлимационная схема с призменным диспергирующим устройством (рис. 5). В этой схеме функции объективов коллимирующего и фокусирующего объединены в одном объективе — ОКФ, который работает в прямом и обратном ходе.

Входная щель спектрометра расположена в фокальной плоскости коллимирующего объектива с фокусным расстоянием  $f'_{\text{кол}}$  и смещена с оптической оси на угол  $\gamma$  относительно главной плоскости объектива, что соответствует координате по оси  $OY \ y = f'_{\text{кол}} \tan(\gamma)$ .

Падающий луч задается ортом  $A_{BX}(x, \gamma)$ , с координатой x на прямой, проходящей через середину (по высоте) входной щели:

$$A_{\rm BX}(x,\gamma) = \begin{pmatrix} -\frac{x\cos\gamma}{\sqrt{f_{\rm KO\Pi}^{\prime 2} + x^2\cos^2\gamma}} \\ -\frac{f_{\rm KO\Pi}^{\prime}\sin\gamma}{\sqrt{f_{\rm KO\Pi}^{\prime 2} + x^2\cos^2\gamma}} \\ \frac{f_{\rm KO\Pi}^{\prime}\cos\gamma}{\sqrt{f_{\rm KO\Pi}^{\prime 2} + x^2\cos^2\gamma}} \end{pmatrix}.$$

На основе изложенной выше методики все математические расчеты и визуализация результатов были запрограммированы в системе MATLAB. Результаты расчета угловой дисперсии и спектрального разрешения в каналах ВД1 и ВД2 аппаратуры представлены на рис. 6 и 7.

Пунктирной линией на рис. 7 изображены кривые измеренных значений интервала спектральной выборки. Как видно по этим кривым, расчетные значения хорошо совпадают с измеренными данными, полученными при калибровке гиперспектральной аппаратуры.



Рис. 5. Схема спектрометра



Рис. 6. Зависимость угловой дисперсии от длины волны в каналах ВД1 (a) и ВД2 (б)









Кривизна спектральных линий рассчитывалась по семи точкам, вычисленным для пяти длин волн, равномерно распределенных по спектральному диапазону каждого канала.

По расчетным данным стрелка прогиба спектральных линий не превышает 1 мкм в канале ВД1 и 5,5 мкм в канале ВД2 (рис. 8).

Полученные по изложенной методике расчета результаты хорошо согласуются с реальными измеренными значениями спектральных характеристик аппаратуры и могут использоваться на этапе проектирования как критерий для оптимизации схемотехнических и конструктивных параметров.

Таким образом, в статье предложена методика расчета основных спектральных характеристик гиперспектральной аппаратуры и на ее основе написана программа в среде МАТLАВ для определения дисперсии, спектрального разрешения и кривизны спектральных линий. Проверочный расчет для гиперспектральной аппаратуры, созданной на Красногорском заводе им. С.А. Зверева показал хорошее соответствие расчетных и реальных данных, что говорит о возможности использования данной методики как на этапе проектирования новой ГСА, так и на этапе оценки качества изображения готовой аппаратуры.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Борисов К.В. Направления развития отечественных средств ДЗЗ и общие вопросы создания бортовой аппаратуры // Сб. материалов 9-й научнотехнической конференции «Системы наблюдения, мониторинга и дистанционного зондирования Земли». 2012 г. С. 96, 97.
- 2. Заказнов Н.П., Кирюшин С.И., Кузичев В.И. Теория оптических систем. М.: Машиностроение, 1992. 448 с.
- 3. Лобанов А.Н. Фотограмметрия. М.: Недра, 1984. 552 с.
- 4. Пейсахсон И.В. Оптика спектральных приборов. Л.: Машиностроение, 1975. 312 с.

Статья поступила в редакцию 16.10.2012